

## アドバンテスト テクニカルセミナー2022 講演一覧表

2022年11月22日(火) 東京コンファレンスセンター・品川 5F ホール A/B  
12:30 受付開始 13:00 セミナー開始

時間	講演内容 及び 講演者	
	全体会場:ホール A/B、オンライン配信	
13:00 - 13:10	弊社 経営執行役員 営業本部長挨拶 阪本 公哉 及び、本セミナーについての連絡事項	
13:10 - 14:05	【基調講演】異次元の成長が期待できる半導体産業はいつから始まるのか インフォマインテリジェンス合同会社(ブランド名:オムディア) シニアコンサルティングディレクター 南川 明様	
14:05 - 14:20	休憩 (15分)	
	セッション A-1 (会場:ホール A・オンライン)	セッション B-1 (会場:ホール B・オンライン)
14:20 - 14:55	AI プラットフォームによる 歩留まりデータ解析の効率化 フィールドサービス本部 FS ビジネス統括部 Service Design 部 GAIA 開発センタ 池田 皓甫	V93000 におけるミリ波等デバイスの S パラメータ測定手法 営業本部 システムソリューション統括部 V93000SAE 部 西尾 徹
14:55 - 15:30	Advantest Cloud Solutions ™による データ解析ソリューション Advantest America, Inc. Advantest Cloud Solutions, Strategic Business Development 日置 紳二	UHC4T/DPS128 から XPS256 への 移行シナリオのご紹介 営業本部 システムソリューション統括部 V93000SAE 部 三橋 尚史
15:30 - 15:50	休憩 (20分)	
	セッション A-2 (会場:ホール A・オンライン)	セッション B-2 (会場:ホール B・オンライン)
15:50 - 16:25	MEMS 量産現場の課題解決と 最新の圧電 MEMS 高速測定ソリューション 営業本部 システムソリューション統括部 T2000 SE 部 A&P1 課 松本 光生	2.5D/3D PKG の課題を改善する テストフローの提案と必要技術のご紹介 営業本部 SVC Marketing and Business Development 統括部 Test Cell DX Marketing and BD 部 Test Cell Solution Group 星川 航
16:25 - 17:00	テスト・プログラム開発を加速する RDK のご紹介 営業本部 システムソリューション統括部 T2000 SE 部 SoC2 課 北川 悟	先端大規模 SoC デバイスのテスト課題 ATE ビジネスグループ SoC テスト事業本部 T2000 プロダクトユニット SoC Marketing 部 佐原 厚生
17:00 - 17:35	画像処理 PC (IPEngine) における CPU/GPU の効果について 営業本部 システムソリューション統括部 T2000 SE 部 CIS 課 高橋 幸治	シームレスな DC/AC テストを実現する CREA 社のパワー半導体試験技術 ATE ビジネスグループ SoC テスト事業本部 T2000 プロダクトユニット SoC Marketing 部 芥川 恒孝
17:35	セミナー終了	

- ※ 講演の内容・順番がやむを得ず変更になる場合がございますので、予めご了承ください。
- ※ 会場開催時、ソーシャルディスタンス確保のため、全体講演につきましては、  
ホール A; 対面での聴講(70名様)  
ホール B; ホール A からの中継での聴講(30名様)  
となります。ご来場先着の方より、ホール A にご案内となりますので、予めご了承下さい。
- ※ 会場・オンライン配信ともに、セッションごとのご参加となります。
- ※ 休憩時、弊社の ESG の取り組みについてのビデオが流れます。お時間がございましたら、ご覧いただけますと、大変ありがたく存じます。